Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent und Reexamination	er
09/765,621	TAKEO, HIDEYA	
Examiner	Art Unit	
Charles Kim	2623	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
Ţ. 3			
			
			
			<u>. </u>

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		,
			:

SEARCH NO)
	DATE	EXMR
search updated (see search history report)	12/23/05	ск
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		